

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA
CONTROL DE PROCESOS
Modalidad Libre

Departamento de Ciencia y Tecnología

Carrera Ingeniería en Alimentos

Ciclo Superior - Núcleo Obligatorio

Correlativas: Fundamentos de programación / Fenómenos de Transporte

Carga horaria total: 72 horas

Docente: Carlos Mulreedy

Año lectivo: 2023 y 2024

Objetivos

Los objetivos para quienes cursen la asignatura son:

- Conocer los sistemas de control automático de procesos
- Optimizar y controlar instalaciones, maquinarias e instrumental de establecimientos industriales.
- Optimizar y supervisar sistemas de procesamiento industrial.
- Aplicar control de procesos estadístico a procesos de alimentos

Saberes profesionales

En la asignatura se propician los siguientes saberes profesionales:

- Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en alimentos.
- Diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería en alimentos
- Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería en alimentos
- Utilizar técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en alimentos.
- Contribuir en la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.

Contenidos mínimos: Sensores. Señales y respuesta de sistemas. Control Proporcional – Integral – Derivativo. Controladores lógicos programables. Técnicas

estadísticas para el análisis del control de un proceso y de la calidad. Prevención de desviaciones del proceso.

Programa analítico

Unidad 1. Introducción. Componentes básicos y definiciones de los elementos de un sistema de control. Ejemplos de aplicaciones de sistemas de control. Mediciones: campo de Medida (rango), alcance, error, incertidumbre en la medida, exactitud. Simbología y diagramas P&I.

Unidad 2. Sensores. Sensores: Medición de la Temperatura. Sensores Mecánicos, Eléctricos, Ópticos, Termómetros de Resistencia, Termistores, Transistores. Pirómetros de Radiación. Medición de la Presión. Elementos Elásticos: Tubo de Bourdon, Fuelles, Diafragmas. Tensiómetros. Aplicaciones en Servicio Pesado. Sensores Capacitivos, Piezo-resistivos, Piezo-eléctricos. Medición del Nivel. Elementos Mecánicos: Flotantes, de Empuje. Otros tipos de Sensores: Capacitivos, Piezo-resistivos, Medidores de Desplazamiento Positivo. Medición de otras Variables de Proceso: Viscosidad, Humedad, pH. Sistemas a lazo abierto (Sistemas no realimentados) y sistemas a lazo cerrado (Sistemas realimentados).

Unidad 3. Señales y sistemas. Señales Impulso y Escalón. Sistemas lineales y no lineales y sistemas continuos y discretos. Sistemas variantes e invariantes en el tiempo.

Unidad 4. Transformada de Laplace. Transformada y transformada inversa de Laplace. Teoremas de la Transformada de Laplace. Modelado de lazos de control.

Unidad 5. Respuesta de sistemas. Sistema de 1° orden con control proporcional. Respuesta temporal regulatoria y como servomecanismo. Error de estado estacionario. Sistema de 2° orden con control proporcional. Respuesta temporal regulatoria. Respuesta oscilatoria (frecuencia y atenuación). Influencia de la acción proporcional. Respuesta de la señal de control. Concepto de estabilidad. Polos de la ecuación característica y estabilidad. Criterio de Routh. Acción integral. Sistema de 1° orden con control Proporcional – Integral (PI). Intensidad de acción integral. Acción derivativa. Sistema de 2° orden con control Proporcional - Derivativo (PD). Intensidad de acción derivativa. Limitaciones de la acción derivativa. Control Proporcional – Integral –

Derivativo (PID). Criterios de conducta de sistemas de control. Sintonización, métodos en lazo cerrado y en lazo abierto.

Unidad 6. Controladores lógicos programables (PLC's). Introducción y diagrama de bloques de un PLC. Manejo de señales de entrada y salida. Sistema de control y adquisición de datos (SCADA).

Unidad 7. Estadística aplicada. Herramientas estadísticas, distribuciones. Test de hipótesis y ANOVA. Operación Evolutiva y Diseños Factoriales. OPEV; conceptos básicos de diseño experimental: factores y variables, niveles y tratamientos; obtención de superficies de respuesta para modelos factoriales de primer y segundo orden; método del camino de máxima pendiente.

Unidad 8. Introducción al Control Estadístico. Control Estadístico de Procesos (CEP) y su aplicación en el Control de la Calidad. Aplicación a la producción. Aplicación al mejoramiento de la calidad y reducción de costos. Variabilidad fortuita y atribuible. Procesos bajo control y fuera de control estadístico. Muestreo para aceptación. Planes de muestreo simple por atributos. Planes de muestreo doble, múltiple y secuencial. Norma IRAM 2859-1 y Norma militar 105D.

Unidad 9. Diagramas de control. Conformidad y disconformidad de un producto. Diagrama p (fracción de disconformes). Elección del tamaño muestral y de la frecuencia de muestreo. Tamaño de muestra variable. Diagrama c (de disconformidades). Diagramas de control de x y R . Diagramas de control de x y S . Curvas de Operación para la elección de los tamaños de las muestras.

Unidad 10. Aplicación de herramientas estadísticas para el control de procesos industriales. Técnicas estadísticas para el análisis de procesos Diagramas de Shewhart. Límites de control. Subgrupos racionales. Tipos de patrones no aleatorios. Criterios de decisión. Límites de especificación y límites de control. Capacidad y aptitud de los procesos. Parámetros C_p , C_{pk} , P_p y P_{pk} . Integración de técnicas estadísticas: modelos aplicables a proyectos de mejora, Six Sigma.

Bibliografía

Bibliografía obligatoria

- Acedo Sánchez, J. (2006). *Instrumentación y control básico de procesos*. [Madrid]: Díaz de Santos.
- Carr, J. J. (1993). *Sensors and circuits: Sensors, transducers, and supporting circuits for electronic instrumentation, measurement and control*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (1996). *Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería*. México, D. F: McGraw-Hill.
- Ogata, K., Dormido Canto, S., Dormido Canto, R., & Dormido Bencomo, S. (2003). *Ingeniería de control moderna* (4a ed.). Madrid: Pearson Educación.
- Walpole, R. E., Enríquez Brito, J., & Flores Flores, V. A. (2007). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (8a. ed.). Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación.

Bibliografía de consulta

- Devore, J.; Berk, K. (2012) *Modern Mathematical Statistics with Applications*. Springer: New York.

Formas de evaluación y acreditación

La modalidad de evaluación y aprobación se regirá según el Régimen de Estudios vigente.

En la mesa de examen libre se evaluarán los temas de la asignatura con un examen con una parte escrita y una oral, que incluirán contenidos teóricos y resolución de problemas.